# 入射器の現状

## 概要

SuperKEKB のコミッショニング運転においては、ルミ ノシティ向上と Belle II バックグラウンドの理解への道筋 を探すという、フェーズ2・コミッショニングの所期の目 標が、7月17日までの運転期間中に達成され、フェーズ2 は今期で終えることとなった。SuperKEKBの次期の運転 は、フェーズ3・コミッショニングとして、Belle II 検出 器に崩壊点位置検出器(VXD)のピクセル検出器(PXD) とストリップ型シリコン検出器(SVD)を追加設置するな ど、改造を行った後の年明けの2月末頃となる。フェーズ 2について、入射器からもほぼ予定されたビーム品質の入 射を達成することができ、ダンピング・リングとのビーム の受け渡しや、各種新規増設機器の性能確認も進めること ができた。今後は、最終仕様の入射電子陽電子ビームの実 現を目指し、徐々にビーム品質を向上させることになる。

放射光施設への電子入射についても, PF-AR は 6 月 29 日, PF は 7 月 6 日まで順調に入射運転が行われた。今期 は, PF-AR 向けの 5 GeV の電子入射の試験が初めて行われ, 来年には 5 GeV のユーザー実験向け運転を行うことによ り,電力消費量の削減が可能になると期待されている。

秋の運転期間にはフェーズ3向けの改造工事のために SuperKEKB向けの入射は行われず,放射光施設向けの入 射が予定されている。PF-AR向け5GeV電子ビームの開 発とともに,入射器においては,同時入射機構を利用した 入射器のビーム開発が行われる。フェーズ3・コミッショ ニング以前に解決すべき課題も多いため,特にビームの低 エミッタンス化と安定化を図るために,さまざまな試験・ 検討が進められる予定である。

## パルス電磁石の運用

放射光科学実験とBファクトリ電子陽電子衝突実験と を同時に行うために,入射器は,PFとPF-ARの2つの放 射光蓄積リングとHER(電子リング)とLER(陽電子リ ング)の2つのSuperKEKB蓄積衝突リングとの4蓄積リ ングへ同時入射を求められている。SuperKEKB計画にお ける衝突性能を向上させるために,入射する電子陽電子ビ ームについて大きな電流が求められるとともに,横方向の ビーム拡がりや進行方向のエネルギー分散が厳しく制限さ れる。そのために,それぞれの蓄積リングの入射ビーム軌 道についても,600 m にわたって約100 μm という高い精 度の制御が必要となる。つまり,入射器にさまざまなパル ス毎の動作が可能な装置を導入し,1秒間に50 回動作を 切り換えることによって,品質の高い大電流の電子陽電子 ビームを4蓄積リングに同時入射することが重要となる。

## 加速器第五研究系研究主幹 古川和朗 (2018年8月16日付け)

特に、入射器の後半部においては入射先によって 2.5 GeV から 7 GeV とエネルギーの差分が大きくなるため に、パルス電磁石を増設して、ビーム光学条件とビーム軌 道を入射対象リング毎に正確に制御管理する必要がある。 そこで、2017 年の夏に 50 Hz (20 ミリ秒)で動作を切り 換えることが可能なパルス収束電磁石電源を 30 台、パル ス軌道補正電磁石を 34 台増設した。

パルス電源自体は高強度レーザー向けに内製開発してい たものの実績があるが、電磁石コイルのインダクタンス負 荷に対応し、さらに入射器の商用電源の大幅な増強を避け るために、負荷からの電力回収を行う必要があり、挑戦的 な計画となった。また、装置の詳細設計や図面作成をでき るだけ部内で行った。電源回路の設計においては、IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)素子2個によりエネルギ ー回収用コンデンサと負荷電磁石との間の電流制御を行な っている。

また、高い精度のパルス動作のために、正確にビーム の3ミリ秒前にタイミング信号が必要となり、パルス毎 に異なる電磁石励磁の情報も必要なために、全ての筐体 に広域同期イベント制御・タイミング信号発生機構が組み 込まれている。それぞれの蓄積リングは地下深度が異なる ために、気圧・潮汐・温度による周長の変化を独立のクロ ック周波数の連続補正によって吸収している。入射器と SuperKEKB リングとは元々 30 ピコ秒の高い同期精度を実 現するため、設計上入射器と完全同期したクロックで動作 しており,高精度の3ミリ秒遅延信号の生成は容易である。 ところが、同期しないクロックで動作する PF・PF-AR の 周長補正の年較差・日較差の大きさは SuperKEKB の数十 倍にもなり,3ミリ秒前にパルス電磁石向けの信号を発生 した上で、約300ビコ秒精度で同期したビーム入射信号を 発生するためには、予測制御の慎重な調整管理が重要にな る。このような同期制御系は期待した通りに動作し、図1 のように1ヶ月間では0.05%,1日では0.01%の安定度が 得られており、仕様を充分満足している。

運用が始まったパルス電磁石機構について、電力回収 の実測が行われた。1台の収束電磁石(1 mH)に 50 Hz 300 A の通電を行うとすると、収束電磁石のコイルに供給 される電力が 2250 W、コイルでのジュール発熱が 76 W、 配電ケーブルでのジュール発熱が 303 W、となり、合計 2629 W が供給されることになる。ところで、このような 運用を行っている時に、この電源機構に供給された商用 電力を電力計で測定すると 827 W しか供給されていない。 つまり、電磁石コイルに一度供給された電力が電源装置の コンデンサに回収され、次のパルスに再利用されている。



図1 パルス収束電磁石電源の1ヶ月間 50 Hz 連続試験結果の例。24 時間の安定度は 0.01% 以下。

結果として、電力供給効率は 317%、逆に電力回収効率は 68.5% となる。IGBT のアナログ・フィードバック制御に より、高安定(24 時間安定性 0.01%)で高電力回収効率 (68.5%)の機構が構築できたことになる。なお、この効 率の数値は、電源のうち、交流電力から直流電力に変換す る直流電源の損失も含めた数値で、電力回収機構だけの効 率では 80% を超えると考えられる。

このようなパルス電磁石システムの開発によって、電力 を回収しながら、放射光実験と SuperKEKB 素粒子実験と の間の干渉を最小限とする目処が付いたと考えており、こ の秋までに、上流部におけるパルス電磁石の増設を予定し ている。

ほとんどの新規のパルス電磁石については、新しく設計 した架台に図2のように2台ずつのパルス収束電磁石とパ ルス軌道補正電磁石を乗せて設置された。この新しい架台 は、SuperKEKBの本格稼働となるフェーズ3コミッショ ニング運転に向けた、精度の高いアライメントに対応でき るように工夫されており、ビームによるアライメント測定 と架台の遠隔調整の組み合わせにより性能を発揮すると期 待されている。



図2 パルス電磁石とその架台。高精度のアライメントを実現す るための工夫が施されている。



図3 収束電磁石の架台の駆動機構の開発。昨年設置した架台に モータを追加し、制御機構を接続する。

例えばこの図3の写真は、昨年度設置した電磁石の架台 の駆動機構を遠隔制御にするための開発で、ステッピング・ モータと制御機構を追加して、500 kg 程度の重量について、 1 μm 程度の位置調整を可能とする。低エミッタンスのビ ームを完成するためには、600 m にわたる、収束電磁石と 加速管のアライメントは大変重要となるため、さまざまな 検討、測定、開発を進めてきた。この追加遠隔駆動機構は、 秋までに運用機器に組み込み、ビームを用いた試験を開始 したいと考えている。

#### 昨年度の入射器運転統計

入射器の 2017 年度の運転統計によると、総運転時間は 4636 時間であった (表1)。このうち, 故障時間は 173 時 間と大きな時間になっているが、実際に入射を要求されて いたにも関わらず入射ができなかった故障時間(ビーム ロス)は29時間である。割合にすると、故障率は3.73%、 ビームロス率は 0.62% となる。この上昇は、SuperKEKB 向けの試験運転が本格化してきた際の新しい機器やソフト ウェアの調整不足、特に2月に初めて運転を開始したダン ピング・リングとのタイミング同期機構関連の障害が多い。 ビームロスが故障に比べて6分の1程度であるので、入射 が要求されていない時間帯に、適切に故障修理が行われた と考えることもできる。しかし、今年度は同時入射を基本 とする入射運転に移行するため,運転時間内の障害対応は 困難になる。また、引き続き多数の新規装置が稼働を始め るため、KEKBの運転開始時の故障率上昇と比較しながら 注視しているところである。

	運転時間	運転達成 時間	延故障時間		延故障回数		平均故障間隔		平均故障時間		故障率	ビーム	ビーム
							時間(MTBF)		(MTL)			ロス	ロス率
			故障	Trip	故障	Trip	故障	Trip	故障	Trip			
	x(時間)	y(時間)	x-y(時間)		Z		x/z (分)		(x-y)/z (分)		故障 /x (%)	(時間)	(%)
1999 年度	7,297	6,499	537	261	1,888	69,994	232	6	17	0.22	7.36	74	1.01
2000 年度	7,203	6,577	466	160	2,401	39,380	180	11	12	0.24	6.47	54	0.76
2001 年度	7,239	6,839	310	90	1,304	21,420	333	20	14	0.25	4.28	22	0.31
2002 年度	7,086	6,813	205	68	1,424	17,372	299	24	9	0.23	2.89	23	0.32
2003 年度	6,815	6,500	253	62	2,259	17,462	181	23	7	0.21	3.71	27	0.40
2004 年度	7,117	6,936	129	52	2,323	12,956	184	33	3	0.24	1.81	39	0.55
2005 年度	6,988	6,846	86	56	1,752	12,467	239	34	3	0.27	1.23	17	0.25
2006 年度	6,927	6,777	95	55	1,665	13,064	250	32	3	0.25	1.37	22	0.32
2007 年度	6,322	6,148	120	54	1,914	12,684	198	30	4	0.26	1.90	24	0.38
2008 年度	6,556	6,390	117	49	1,536	11,228	256	35	5	0.26	1.78	35	0.53
2009 年度	6,362	6,193	108	61	1,316	13,443	290	28	5	0.27	1.70	34	0.53
2010 年度	5,847	5,721	89	37	1,027	8,079	342	43	5	0.27	1.52	15	0.26
2011 年度	5,492	5,301	58	133	766	38,258	430	9	5	0.21	1.06	4	0.07
2012 年度	5,331	5,191	69	71	859	14,893	372	21	5	0.29	1.29	8	0.15
2013 年度	5,315	5,172	23	120	1,127	22,135	283	14	1	0.33	0.43	2	0.04
2014 年度	3,448	3,235	31	182	1,243	30,583	166	7	1	0.36	0.90	7	0.20
2015 年度	5,296	5,087	93	116	1,437	21,042	221	15	4	0.33	1.76	17	0.32
2016 年度	4,733	4,562	101	70	1,986	12,481	143	23	3	0.34	2.13	15	0.32
2017年度	4,636	4,387	173	76	1,606	15,954	173	17	6	0.29	3.74	29	0.62

# 表1 近年の入射器の運転統計

## 加速器第七研究系研究主幹 小林幸則 (2018 年 7 月 17 日付け)

#### 光源リングの運転状況

図1に、5月7日9:00~7月6日9:00までの約2ヶ月 間の蓄積電流値の推移を示す。PF リングは、連休明け 5 月7日9:00に立ち上げを開始した。5月7日9:50頃リン グ電磁石の初期化を行っている最中に,6極電磁石電源 (SFD) に不具合があることが判明した。制御系の不具合 と予想され、すぐにメーカーに連絡し、午後から調査を行 うこととした。午前中は入射路調整を行い, SFD 電源無 しでのビーム入射を試みたが、蓄積することはできなかっ た。メーカーの調査の結果, DAC/ADC モジュールの恒温 槽の故障と判明した。図2に示すように、モジュールの内 部基板は焦げ,抵抗2個破裂,配線も焦げているのが分か った。残念ながらこのモジュールの予備品はなく、また約 24年前に製造された基板であるため、メーカー側の見解 ではすぐに修理することは困難ということであった。幸い なことに、J-PARCハドロングループ(素核研)で同様の 電源が使用されているということで問い合わせたところ, 故障したモジュールの予備品があるとのことで、借用させ ていただけることになった。その予備品のおかげで,電源 は無事に動作することができ,その後のビーム調整は順調 に行われた。PFリングは,5月11日9:00から光軸確認が 行われた後,ユーザ運転を再開した。6月1日9:00から6 日間はハイブリッドモードでのトップアップ運転が行われ た。ハイブリッド運転の蓄積電流値については,昨年11 月の運転と同じ蓄積電流値(マルチバンチ400 mA とシン グルバンチ50 mA)では VW#14 付近の真空が悪化したた め、シングルバンチの電流値を30 mA に下げて運転した。

今期は、上述した電磁石電源のトラブル以外にも、老朽 化に起因すると思われる電磁石電源のトラブルが5件発生 した。まず1件目は、ビームダンプにはならなかったもの の、5月15日7:59に入射路の偏向電磁石電源 BTBM がダ ウンし、チャンネルクローズになったトラブルであった。 制御系の異常であったが、ブレーカー ON/OFF を行った ところ復旧し、10:03 にチャンネルをオープンした。同様 の現象が5月27日3:34 に発生した。4:12 にリングのモー ドを入射モードから蓄積モードに変更してチャンネルパー



図1 PF リングにおける5月7日9:00~7月6日9:00までの蓄積電流値の推移。MSはマシン調整,BDはビームダンプを示す。



図2 PF リング立ち上げの5月7日に故障した SFD(6 極電磁石: 1994 年製造)電源。上右図の黒いダイヤルが3つついて いるモジュールが故障したモジュールで,下図がモジュ ール内部の基板。内部基板は焦げ,抵抗2個破裂,配線 も焦げているのが分かった。

ミットを行い、ユーザ運転はすぐに再開した。制御系異常 を起こした PLC が特定されたため、予備 PLC と交換し、 9:00 にモード切り替えのためにチャンネルをクローズし た時に, BTBM の初期化を実施した。その後 9:07 にチャ ンネルパーミットを行い、通常の手順通り積み上げ入射を 行って,ユーザ運転となった。2件目のトラブルによるビ ームダンプは、6月12日22:04に4極電磁石電源(Q9B) が IGBT 故障のアラームでダウンしたことによる。電磁石 電源盤内のコンデンサが破損して、基板上に液が漏れてい た。夜間の交換作業は困難と判断し、翌朝メーカーを呼ん で,予備のコンデンサとの交換作業を行った。約2時間程 度の作業で交換は完了し、電源の再立ち上げ後 11:49 にユ ーザ運転を再開した。3件目は6月25日14:05,同じく4 極電磁石電源(Q5A)が IGBT 故障のアラームでダウンし たことによるものであった。電源盤内を調査したが、内部 に異常は見られなかった。この電源は3月11日にも同様 な現象が起こって、メーカーで調査をおこなったものの、 特に異常は確認されなかった。今回が2度目のトラブルで あった。故障リセットで特に問題なく復旧し、15:29 にユ ーザ運転再開となった。4件目も3件目と同じようなトラ ブルであるが,6月27日4:16今度は4極電磁石電源(Q6A) が IGBT 故障でダウンしたことによるビームダンプであっ た。この故障時も特段の異常は見られず、Q5Aの対応と 同様に故障リセットで復旧し、6:16 にユーザ運転を再開し た。これら、Q5A、Q6A、Q9B は PF リング直線部改造時 に製作された電源で、製造から約14年が経過している。5 件目の故障は, 6月30日8:10に発生した。やはり4極電 磁石電源であるが、QDと呼んでいる電源で、出力電流値 480 A に対して±10 A 程度で電流が変動し、ビームダン プとなった。この電源は PF リング高輝度化時に製作され たもので、上記3つの電源よりもさらに古く製造から24 年以上経過している。調査の結果、電源内部に異常は見ら れなかったので,再立ち上げを行ったが,その立ち上げ完 了直後のビーム入射中に変動が再発してビームが削れたた め,応急処置として電源扉を開けて内部をファンで空冷す ることにした。その結果,変動はなくなり電流値が安定し たことから,10:00 にユーザーランを再開した。応急処置 後からは電流変動の再発はなかった。PF リングは,7月6 日9:00 で運転を停止し,夏の停止期間となった。老朽化 に起因した電磁石電源のトラブルに関しては,コンデンサ 全数交換および新規電源製作等も視野に入れて対策を進め ている。

図 3 に, PF-AR に おける 5 月 14 日 9:00 ~ 6 月 29 日 9:00 までの蓄積電流値の推移を示す。PF-AR は, 5月14 日 9:00 から立ち上げおよびリングの調整を行って、予定 通り5月17日9:00から光軸確認を行い、ユーザ運転を 再開した。PF-AR では, RF 関連の老朽化に起因するト ラブルおよび寿命急落による再入射が頻発した。RF に関 わるトラブルの1件目は,5月19日の1:49に発生した。 PF-AR 東電源棟にあるクライストロン用高圧電源がイン ターロック動作で停止し、ビームダンプした。 担当者が 来所して調査を行い、故障個所の基板を交換して復旧し た。深夜における、過去に経験のない箇所での故障であっ たため、復旧までやや時間を要した。2件目は、5月28日 の 1:39 に RF 空洞の高次モード引き出し用ケーブル (HOM ケーブル)の温度インターロックで RF がダウンし、ビー ムダンプとなったトラブルであった。温度スイッチをリ セットし、さらに蓄積ビームの電流値を 50 mA に下げて 運転を開始したが、4:20に再発した。そのため、HOMケ ーブルの交換が必要と判断し、9:00からケーブルの交換 作業を行った。このトラブルについては、詳細を後述す る。6月6日~12日の期間,ビーム寿命急落による再入射 が4回発生した。6月12日以降に起こったビーム寿命急 落は, アンジュレータ NW14-2 のギャップを最小の 8 mm にしたことによる。6月14日のマシン調整日にこの現象 を調査したところ, 垂直方向のビーム軌道が NW14-2 の場 所で下側に寄っていることが分かり、蓄積電流値や他のビ ームラインのギャップの変更等のビームの条件が変わるこ とでビームが削れてしまうことによるものと判断した。6 月 18 日未明に NW14-2 のギャップが 40 mm まで開いたこ とでビーム寿命が長くなり安定した。後日6月21日にも 調査を行ったところ、垂直方向のベータトロンチューンを 変えると寿命が変わることが判明した。NW14-2のギャッ プを8mmまで閉めてもビーム寿命が減少しないチューン を見つけたが、ビーム寿命の変化の様子が変わった(図 4)。ベータトロンチューンとビーム寿命の依存性を理解す るため今後も調査を続ける予定である。6月11日10:06に RF HOM ケーブルの温度上昇の報告があり、安全をみて 17:00の入射から蓄積電流値を 50 mA まで下げて運転する こととした。6月14日のマシン調整日にそのHOMケー ブルを予備のケーブルと交換し, 6月15日0:30から蓄積 電流値を 60 mA に戻して運転した。今回は温度が上昇し 始めたところで交換したため、若干黒く変色していた程度



図 3 PF-AR における 5 月 14 日 9:00 ~ 6 月 29 日 9:00 までの蓄積電流値の推移。MS はマシン調整, BD はビームダンプ, SD は寿命 急落による再入射を示す。



図4 PF-AR における1日のビーム寿命の推移:垂直方向のベータトロンチューンを変えた後のビーム寿命(上図),変える前のビーム寿命(下図)を示す。

で損傷はなかった。今後も温度が上がり始めたら交換する こととした。キッカー電磁石(K1)が勝手に励磁してビ ームダンプするという現象が3件発生した。その原因調査 は続けているが決め手がなく,調査結果を整理し夏の停止 期間中にこの現象が起こらない対策を施す予定である。6 月 21 日に 5 GeV 運転のマシンスタディを行った。入射・ 蓄積は順調にすすみ 60 mA まで蓄積することに成功した。 次回は秋の立ち上げ時にビームライン側で調査する予定で ある。PF-AR は、6 月 29 日 9:00 に予定通り運転が終了し, 夏の停止期間に入った。

# PF-AR における HOM ケーブルに関するトラブル

上述したように PF-AR 東電源棟(AR 東棟)の RF が停 止しビームダンプした。空洞 E-4(東直線部,最下流の空 洞)の高次モード (higher order mode, HOM) ケーブルの 温度異常を示すインターロックが動作していた。PF-AR では11セル APS 型加速空洞を6台使用しており、それら の空洞の加速セルから有害な高次モードの電磁場を引き出 すために,空洞1台あたり12本(1台の空洞だけ10本) の HOM ケーブルが使われている。それぞれの HOM ケー ブルには2個の温度スイッチが取り付けられており、温度 60℃以上になるとスイッチが動作し、ローレベル系で RF を停止する。空洞と HOM ケーブルの写真を図 5 に示す。 最初のインターロック動作(1:39)の後,温度スイッチを リセットし,最大ビーム電流を 50 mA に下げて運転再開 を試みたが、約1時間後に同じインターロックが動作した。 シフトリーダーが当該ケーブルの交換が必要と判断して早 朝に担当者に連絡し、朝9:00頃から交換作業を開始した。 新品の予備ケーブルと交換後, AR 東棟のクライストロン を立ち上げ、11:53 にユーザ運転を再開した。不具合のあ ったケーブル (NH-HF-20D ケーブル,両端コネクタ付き) を調査したところ、内導体と外導体の間に螺旋状に入って



図5 PF-AR 東直線部の APS 空洞(E-4)の写真(5/28 撮影)。 空洞当たり12 個の HOM カップラーが取り付けられ,取 り出した HOM 電力は HOM ケーブルを通して3 kW 水冷 ダミーロードに導かれる。今回交換した後の HOM ケー ブルを赤色矢印で示す。

図 6

故障した HOM ケーブルに 付属する L 型アダプタ(ダ ミーロード側)。絶縁体のポ リエチレンが黒色に変色し ていた。





L お<sup>障</sup>した HOM ケーブルの 端のコネクタ(ダミーロー ド側)を外したところ。絶 縁体のポリエチレンはより ひどく変色し溶けていた。

図 7

図 8 故障した HOM ケーブルの端 のコネクタ(HOM カップラ ー側)を外したところ。絶 縁体のポリエチレンは健全 であった。



いるポリエチレン製の絶縁体のうち,ダミーロード側の絶縁体が黒色に変色して一部溶けていた(図6,図7)。反対のHOMカップラー側の絶縁体は健全であった(図8)。ちなみに,ケーブルに貼り付けたサーモラベルは,中央部とダミーロード側ともに60℃以上の温度上昇があったことを示していた(図9)。

前回ケーブルを交換してから約10年が経過しており, 今回のケーブル発熱の原因は、ARトンネル内の強いX線 環境下での経年劣化が原因と考えられる。他のHOMケー ブルも同程度の年月使用しており,交換が必要な時期に来 ていると考えられるため,対策を検討中である。



図 9 故障した HOM ケーブルのサーモラベル表示。(左)中央 部,(右)ダミーロード側。いずれも 50℃以上を示す赤色 と 60℃以上を示す緑色のサインが表示されていた。

### 運転,共同利用関係

PF および PF-AR の 2018 年度第 1 期(5 ~ 7 月)の運転 は、それぞれ、7月6日、6月29日の朝に終了し、現在約 4ヶ月間のシャットダウンに入っています。なお,6月30 日から7月6日の朝までのPFの運転は、初めての試みと して行った「産業利用促進運転」です。これは、通常の運 営費交付金による運転ではなく, 主に企業による施設利用 などの有償運転の利用収入を用いて行ったものです。昨年 度に計画を立て、今回さまざまな企業の協力をいただいて 6日間の運転を無事に行えたことは大変よかったですし、 1つの達成であると考えています。これから、収支の検討 や利用企業からのご意見なども伺い、来年度も「産業利用 促進運転」を行うか検討をしていくことになるかと思い ます。2018年度第2期のユーザー運転ですが、PF につい ては 11月 16日, PF-AR については 11月 20日に再開し, どちらも 12 月 19 日の朝まで運転する予定です。PF と PF-AR は共に 2018 年度 10-12 月期より連続入射によるト ップアップ運転が基本となります。12月7日から12月19 日 9:00 までの 11 日間は時分割実験への利用が期待される ハイブリッドモードによるユーザー運転を行う予定です。

PF シンポジウム等でもお知らせしていますが,引き続き 2018 年度も厳しい予算状況となっています。PF については年間で 3,000 時間程度のユーザー実験時間を確保する予定ですが,PF-AR については,今のところ第 3 期の運転予算が確保できていません。今後,第 3 期にも運転を行うことを目指して,予算獲得の努力を行っていくともに,電気代の節約が可能な 5 GeV 運転モードのテストなどを行い,可能な限り運転時間を増やす工夫を行う予定です。

### ビームライン改造

これまでに繰り返し報告してきた BL-19 の全面更新で すが,旧 BL-19 の解体も終了し,新しいビームラインを 建設する段階に入っています。このシャットダウン中には, ビームラインの建設を行い,かねてからお知らせしている ように,第2期から立ち上げと調整を開始する予定です。 本ビームラインの建設には,新学術領域「水惑星学の創成」 に多大なサポートを頂きました。本研究領域に関しては, 物構研ハイライト(https://www2.kek.jp/imss/news/2018/ highlight/0627AquaPlanet/)でも紹介されていますので,是 非ご覧ください。

#### クライオ電子顕微鏡の導入に関して

放射光は,生体高分子の立体構造を結晶構造解析の手法 を用いて決定するためのツールとして,約30年にわたり 広く活用されてきました。世界のどの放射光施設でも高度 に自動化された生体高分子の結晶構造解析用のビームライ ンが稼働しており多くのユーザーが利用しています。生 体高分子の立体構造決定には、NMR を利用した解析法も ありますが,長い間,生体高分子の構造解析の分野は放射 光を用いた結晶構造解析の独壇場であったと言っても過言 ではありません。しかし, 昨年度のノーベル化学賞を受 賞したことからもわかるように,クライオ電子顕微鏡の急 速な発展で分野の景色が少し変わってきました。結晶化が 難しい超分子複合体や膜タンパク質の構造解析の分野にお いて、クライオ電子顕微鏡を用いた近原子分解能の解析が 次々に行われるようになり, Nature, Science, Cell といっ た一流誌の誌面を毎週のように賑わせているのは、構造生 物を専門にしている方にはご存知の通りです。これらの構 造解析は近原子分解能とはいっても、実際には生体高分子 を構成している各々の原子の座標が得られる手法です。こ のような、クライオ電子顕微鏡法の急速な発展に伴い、世 界の放射光施設では放射光だけでなく、クライオ電子顕微 鏡を導入する例が増えてきました。最も有名なのは、イギ リスの Diamond Light Source に併設されている eBIC と言 われている施設です。このような世界的な流れに遅れを 取らないよう、物質構造科学研究所の構造生物学研究セ ンターでは、昨年度、日本医療研究開発機構(AMED)の 支援を得て、創薬等先端技術基盤プラットフォーム事業 (BINDS)の一環として 200 kV のクライオ電子顕微鏡を導 入しました(図1)。本クライオ電子顕微鏡は、現在のハ イエンド機種である 300 kV の電子顕微鏡ではありません が、十分に近原子分解構造の決定に利用できる機器です。 構造生物学研究センターでは、クライオ電子顕微鏡を用い た構造解析に関する体制を整えているところです。2018



図1 構造生物学研究センターに導入された 200 kV のクライオ 電子顕微鏡。Thermo Fisher 社の Talos Arctica という機種 で,測定試料を自動的に交換するオートローダーという 機構が付いている。

年中には、本クライオ電子顕微鏡を一般ユーザーに公開で きる予定です。利用は、BINDS プロジェクトを通じて行 うことになります。興味のある方は、是非ご一報下さい。

## 人事異動

新規採用は、これまで特別助教であった望月出海さん が、7月1日付で助教に採用されました。一方、小角散乱 のグループで活動されていた冨田翔伍さん、そして構造生 物学研究センターで活動されていた桑原直之さんがともに 6月末日で退職され、新しい職場で働くことになりました。 これまでの物質構造科学研究所での活動に感謝するととも に、今後の益々のご活躍をお祈りいたします。